PAT-NO:

JP404080366A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04080366 A

TITLE:

VAPOR GROWTH DEVICE

PUBN-DATE:

March 13, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME YAMAGUCHI, AKIRA MATSUMOTO, ISAO SASAKI, NOBORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NIPPON SANSO KK

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP02192592

APPL-DATE:

July 20, 1990

INT-CL (IPC): C23C016/44, C23C016/18

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable uniform mixing of plural kinds of gases as starting materials and rapid changeover of the gases by fitting a gas whirler for feeding the gases as a whirling flow toward a substrate to the gas introducing part of a vapor growth chamber.

CONSTITUTION: A gas whirler 20 for feeding gases as starting materials introduced from gas introducing pipes 12a, 12b as a whirling flow toward a substrate 13 is fitted to the gas introducing part 11 of a vapor growth chamber 10. The gas whirler 20 is composed of a central shaft 21 of a proper diameter and blades 22, 22 arranged obliquely to the axial direction of the shaft 21 and uniformly in the diameteral direction so that the diameter of the whirler 20 is made equal to the inside diameter of the gas introducing part 11. Gases fed from the axial direction flow along the slopes of the blades 22 and are introduced as a whirling flow into the vapor growth chamber 10.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平4-80366 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®int. Ci. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 3月13日

16/44 C 23 C 16/18 8722-4K 8722-4K

未請求 請求項の数 1 (全4頁) 塞杳請求

気相成長装置 69発明の名称

> 頭 平2-192592 ②)特

> > 功

22出 頤 平2(1990)7月20日

明 @発 者 ш

神奈川県川崎市幸区塚越 4-320 日本酸素株式会社内 晃

日本酸素株式会社内

松 本 @発 明 者

神奈川県川崎市幸区塚越 4 -320 神奈川県川崎市幸区塚越 4-320

日本酸素株式会社内

登 **A** 個発 明 者 佐 木 日本酸素株式会社 创出 顧 人

東京都港区西新橋1丁目16番7号

弁理士 木戸 伝一郎 倒代 理 V

外2名

1. 発明の名称

気相成長装置

2. 特許請求の範囲

1. 気相成長室内の基板上に原料ガスを供給し て薄膜を形成する気相成長装置において、前記気 相成長室の原料ガス導入部に、前記原料ガスを旋 回流として基板方向に供給するガス旋回装置を設 けたことを特徴とする気相成長装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、気相成長装置に関し、特に有機金属 気相成長法(MOCVD)の使用に適した気相成 長装置に関する。

〔従来の技術〕

近時、トリメチルガリウムやトリメチルアルミ ニウム等の有機金属のガスと、アルシン、ホスフ ィン等の水素化物のガスとを原料ガスとし、これ ら原料ガスを混合してなる混合ガスを基板上に供 給して化合物半導体薄膜を形成する有機金属気料 成長法が行われている。

この方法は、通常、気相成長室内に基板を配置 し、該室内に上記混合ガスを導入して行われるも のである。例えば第7図は、混合ガスを基板面に 垂直に供給する擬型MOCVD装置の例である。 この装置は、気相成長室1内に設けたサセプタ 2a上の基板2を、所定温度に加熱するとともに、 気相成長室 1 上部のガス導入部 1 a に設けた原料 ガス導入管3a、3bからそれぞれ前記有機金属 ガスと水素化物ガスの原料ガスを導入し、該ガス 購入部1 aに設けた多孔板からなるガスミキサー 4 (第8図参照)で混合し、基板2上で熱分解さ せ、基板2上に化合物半導体薄膜を製造するもの である。

また、この方法では、2種類以上の多種類の原 料を用いて多元系薄膜を製造するほか、特に導入 する原料の種類を切換えて、即ち組成の異なる混 合ガスを基板上に供給して組成の異なる薄膜を多 層に積層することが行われている。従って、基板 上に供給される混合ガスは、複数の原料ガスが均 ーに混合されている必要があるとともに、前記多層の薄膜の形成では、界面の急峻性がデバイス製作上での問題となるので、組成の異なる混合ガスが迅速に切換わる必要がある。

このため、従来の装置においても、気相成長室 1のガス導入部1 aのガスミキサー4の二次側 (基板側)を末広がりの紡錘形にするなどの工夫 が施されている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述の装置を用いると、気相成長室1の紡錘形部分の周辺部に渦流 Q が生じて原料ガスが滞留することがあり、原料ガスの切換えが迅速に行えず、界面の急峻性を阻害する不都合があった。

さらに従来のガスミキサー4は、単に平板に孔を設けているだけなので、気相成長室1のガス事人部1aに導入された原料ガスの流速が少しでも異なると、例えば原料ガス専入管3bから導入される原料ガスの流速が早いと図に示す位置に偏流Pを生じることがある。この偏流Pを防止するた

スの切換えも迅速に行えるので、界面の急峻性の良好な多層薄膜も容易に得ることができる。また、原料ガスの圧力が多少異なっていても偏流を生じることがなく、原料ガスの圧力制御が容易になる。
(実施例)

以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて、さらに詳細に説明する。

まず、第1図は、本発明を採型MOCVD装置に適用した一実施例を示している。即ちス等別のガス専科の大ななない。即ちスがあるのがスなが、の方のであるに、原料ガスを旋回流として基板113の方の向に供給するが、第2回は、本発明を、混合がスを適けたのがあるには、無対スを旋回を115の方のには、無対スを旋回を115の方のには、無対スを旋回をしてものである。

上記ガス旋回装置20は、第3図及び第4図に

めには、各原料ガスが同一圧力でガス導入部1 a に供給されるように、精密な圧力制御を行う必要 があった。

そこで、本発明は、複数種類の原料ガスを均一に混合させることができるとともに、ガスの切換えも迅速に行うことのできる気相成長装置を提供することを目的としている。

[課題を解決するための手段]

上記した目的を達成するために、本発明の気相成長装置は、気相成長室内の基板上に原料ガスを供給して薄膜を形成する気相成長装置において、前記気相成長室の原料ガス導入部に、前記原料ガスを旋回流として基板方向に供給するガス旋回装置を設けたことを特徴としている。

(作用)

従って、気相成長室に導入された複数の原料ガスは、上記ガス旋回装置により旋回流となって流れ、ガスの混合が促進されるとともに、 渦流の発生を防止できるので、 均一に混合した原料ガスを 拡板に供給し、良好な薄膜成長を行え、さらにガ

示すように、適当な直径の中心軸部21に、軸方 向に斜めに傾斜し、かつ外周端が略気相成長室1 0のガス導入部の内径に等しい羽22, 22を径 方向に一様に配設したものである。従って、軸方 向から供給された原料ガスは、羽22の傾斜に沿 って流れ、気相成長室内に旋回流となって導入さ れる。尚、羽22の形状は、導入されたガスを旋 回流にすることができる形状ならば、任意の形状 で形成することが可能であり、例えば、第3図に 示すように、羽22の両端をラップさせても、第 4 図に示すように羽22をラップさせないように しても良い。また、羽22の形状は、平面でも曲 面でも良く、羽22の枚数や軸線に対する角度も 適宜設定することが可能であり、中心軸部の直径 や気相成長室のガス導入部の内径に応じて設定す ることができる。これらのガス旋回装置20の形 状の設定は、気相成長装置の構成や基板に成長さ せる薄膜の種類、その他の気相成長における様々 な条件を勘案して最適な状態にすることができる。 第 5 図は、前記第 1 図に示すを開といいまでといいまで、前記第 1 図に示すを開いている。とのでは、したとは、ないないないでは、したないないでは、ないないでは、ないのでは、ないのでは、いいのでは、

第6図は、同様に、前記第1図に示す実施例装置と前記第7図に示した従来例装置とを川いて、2インチのGaAs基板上にAlGaAs及びGaAsの多重量子非戸層を積み、フォトルミネッセンス測定を行った結果を示している。第6図中、A,B,Cは、発光ピークの設計位置を示してお

一化が図れるとともに、界面の急峻な多層薄膜も 容易に得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

티

A. .

第1 図及び第2 図はそれぞれ本発明の実施例を示すもので、第1 図は縦型M O C V D 装置の要部の断面図、第2 図は構型M O C V D 装置の要部の断面図、第3 図及び第4 図はそれぞれガス旋回装置の実施例を示す側面図、第5 図及び第6 図はそれぞれ実験結果を示す図、第7 図は従来の複型MO C V D 装置の一例を示す要部の断面図、第8 図は従来のガスミキサーを示す正面図である。

10.15…気相成長室 11, 16…ガス 遊 入 部 12a, 12b, 17a, 17b…原 料ガス導入管 13,18…基板 ス旋回装置 2 1 … 中心軸部 22…羽 願 日本酸素株式会社 做 一 郎 代理人 弁理士 木 Ħ 孩 简 木

小

ш

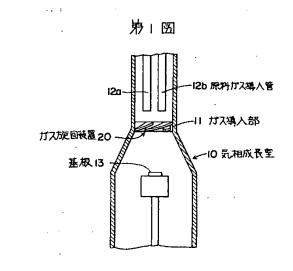
н

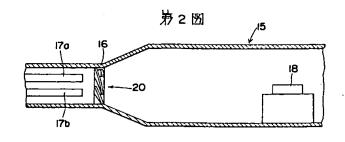
り、 核 設計 ピーク 位 置と 実際に 得られた 薄膜 から得られる 発光 ピーク との ずれが 小さいほど 界 面 が 急 酸 である ことを 示している。 第 6 図 から 明 ら かなように、 本実 施 例 装置で作成した 薄膜の 発光 ピークは、ほぼ設計 位置に 現れる のに対し、 従 来 装置で得た 薄膜では、 G a A s 非 戸内に少量の A 1 が 混入し、 発光 ピークが ずれているのが 判る。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の気相成長装置は、気相成長室の原料ガス導入部にガス旋回装置を設けたから、気相成長室内に導入する原料ガスに旋回流を発生させることができ、複数の原料ガスの混合を確実に行えるとともに、原料ガスをを配ってなる。また、原料(混合)ガスを旋回させながら気相成長室内に導入するので、偏流が生じるので、原料ガスの導入圧力を厳密に制御する必要がなくなる。

従って、MOCVDのように複数の原料ガスを 用いる気相成長装置に特に好適であり、膜質の均





第5圈

